

Digitalelektronisches Praktikum

Versuch 3

Moritz Breipohl
mbreipohl@techfak.uni-bielefeld.de

Markus Rothgänger
mrothgaenger@techfak.uni-bielefeld.de

Gruppe 5

Tutor: Lukas Schmidt, Robin Ewers

6. Juni 2018

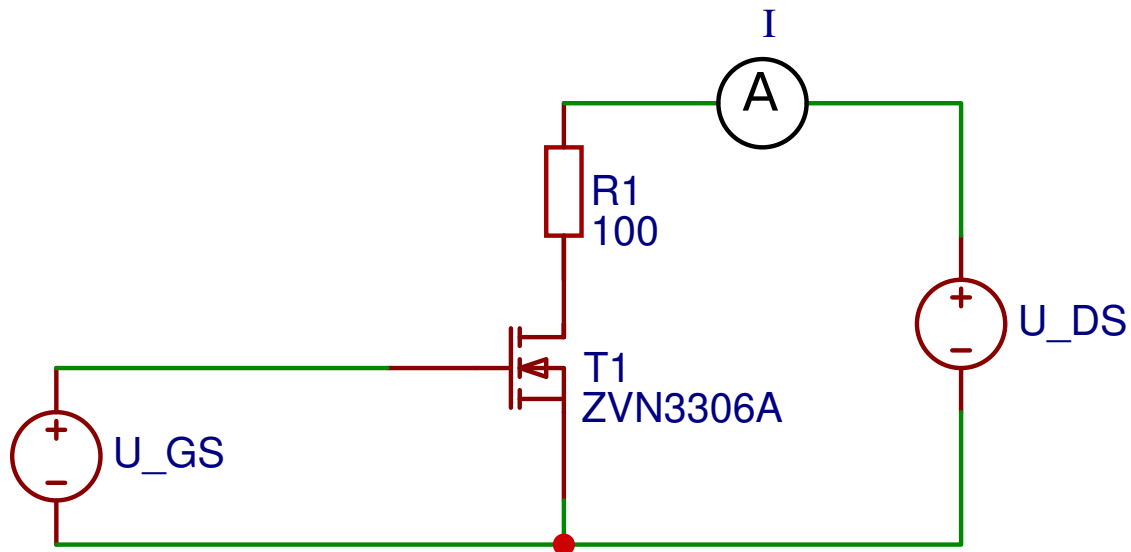


Abbildung 1: Versuchsaufbau

Versuchsaufbau

Aufgabe

Ziel des Versuches war es MOS-Transistoren zu untersuchen indem für einen Typ (N-MOS) dessen Eingangs- und Ausgangskennlinie erfasst wurde. Dabei war der Unterschied von N-MOS zu P-MOS Transistoren herauszustellen.

Aufbau

Das erste Netzteil wurde am Transistor am Gate-Source-Eingang angelegt und die Spannung zur Feststellung der Eingangskennlinie schrittweise erhöht. Am Drain-Source Eingang wurde ein weiteres Netzteil angeschlossen, an welchem die Spannung zur Festlegung der Ausgangskennlinie schrittweise erhöht wurde. Am jeweils anderen Netzteil wurde die Spannung konstant gelassen und ggf. nachgeregelt. Im Drain-Source Schaltkreis wurde ein Widerstand und das Amperemeter in Reihe geschaltet. Der Aufbau ist in Abbildung 1 zu sehen.

Verwendete Bauteile

Multimeter, N-MOS Transistor ZVN3306A, 100Ω Widerstand, zwei Netzteile mit begrenztem Strom von 0.1A.

Durchführung

Im ersten Versuchsteil sollte die Eingangskennlinie des Transistors (hier N-MOS) bestimmt werden. Dazu wurde die Drain-Source Spannung konstant gehalten und die Gate-Source Spannung schrittweise erhöht während der Strom im Drain-Source Schaltkreis gemessen wurde. Beendet wurde die Messung, konnte keine signifikante Veränderung des Stroms festgestellt werden. Im zweiten Teil wurde die Ausgangskennlinie erfasst, indem die Gate-Source Spannung konstant

gehalten wurde, während die Drain-Source Spannung schrittweise erhöht wurde. Der Versuch wurde für zwei verschiedene Gate-Source Spannungen durchgeführt. In beiden Teilen war mit jeder Spannungsveränderung darauf zu achten, dass die konstante Spannung gegebenenfalls nachjustiert werden musste.

Messergebnisse

Zur Bestimmung der Eingangskennlinie wurde die Drain-Source Spannung auf $U_{DS} = 3V$ geregelt. Für niedrige Spannungen im Gate-Source Kreis war kein Stromfluss zu erkennen, daher wurden die Messergebnisse zwischen $U_{GS} = 0.2V$ und $U_{GS} = 1.9V$ vernachlässigt. Hier ist ein Stromfluss von $I = 0mA$ anzunehmen. Die Vollständigen Messergebnisse der Eingangskennlinie sind in Tabelle 1 zu finden. Die Daten sind graphisch in Abbildung 2 dargestellt. Zur Bestim-

$U_{GS}[V]$	$I[mA]$
0	0
0.1	0
0.2	0
1.9	0.241
2.0	0.67
2.1	1.518
2.2	3.054
2.3	5.162
2.4	7.765
2.5	10.96
2.6	14.28
2.7	17.83
2.8	21.37
2.9	23.34
3.0	24.1
3.1	24.5
3.2	24.72

Tabelle 1: Messung der Eingangskennlinie

mung der Ausgangskennlinie wurde die Gate-Source Spannung auf $U_{GS} = 3V$ im ersten, und auf $U_{GS} = 2.5V$ im zweiten Durchgang geregelt. Die Messwerte sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 zu finden und in Abbildung 3 grafisch aufbereitet.

Beobachtungen

Auswertung

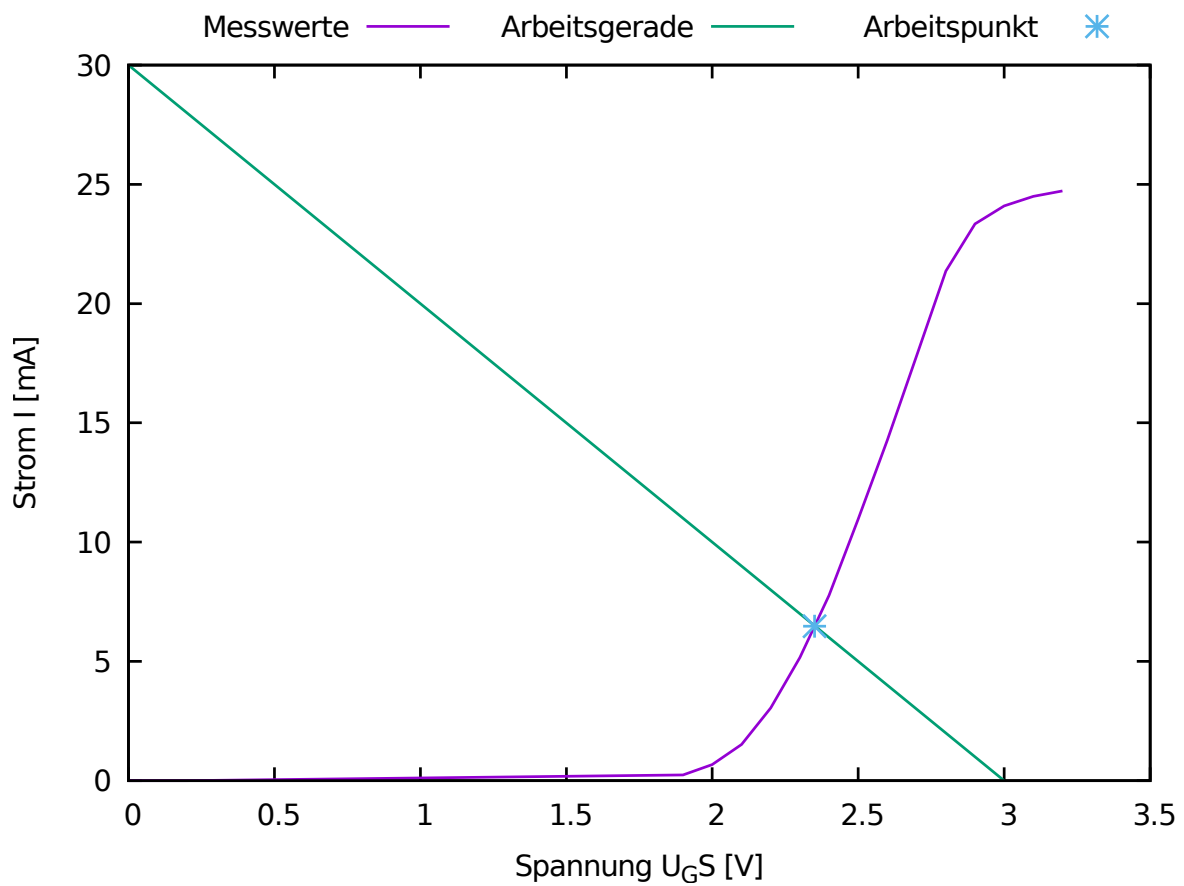


Abbildung 2: Eingangskennlinie

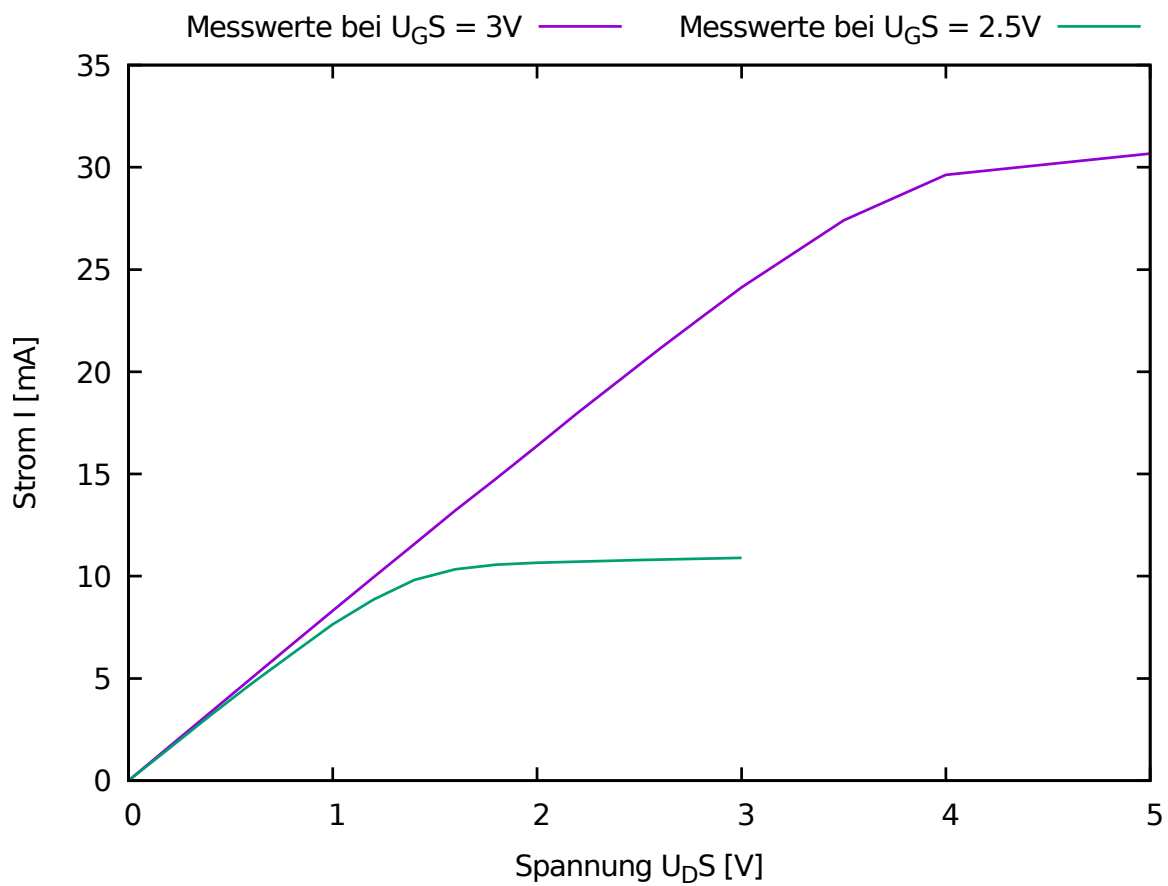


Abbildung 3: Ausgangskennlinien

$U_{DS}[V]$	$I[mA]$
0.0	0.0
0.2	1.59
0.4	3.178
0.6	4.729
0.8	6.193
1.0	7.644
1.2	8.857
1.4	9.821
1.6	10.34
1.8	10.56
2.0	10.66
2.5	10.79
3.0	10.90

Tabelle 2: Messung der Ausgangskennlinie bei $U_{GS} = 3V$

$U_{DS}[V]$	$I[mA]$
0.0	0.0
0.2	1.666
0.4	3.334
0.6	5.0
0.8	6.656
1.0	8.314
1.2	9.949
1.4	11.58
1.6	13.22
1.8	14.78
2.0	16.38
2.2	18.0
2.4	19.56
2.6	21.13
2.8	22.64
3.0	24.13
3.5	27.41
4.0	29.63
5.0	30.67

Tabelle 3: Messung der Ausgangskennlinie bei $U_{GS} = 2.5V$